

TNJ-099 アナログ電子回路技術ノート

水晶振動子の微小な並列容量を容量デジタル・コンバータで測定してみる(後編) 水晶振動子の素子パラメータを得るために CDC で並列容量を測定してみる

著者: 石井 聡

はじめに

3 回つづけて Σ Δ AD コンバータ(Σ Δ ADC)と容量デジタル・コンバータ(Capacitance to Digital Converter, CDC)の話題を取り扱っています。今回はそのシリーズ最終回ということで、いよいよ CDC を用いて水晶振動子の微小な並列容量を測定してみましょう。

また今回の技術ノートでは、単に水晶振動子を測定するだけではなく、CDC による水晶振動子測定に関連する注意事項についても述べてみたいと思います。

思い出すと発振しなかった 32768Hz 水晶振動子

「水晶振動子」で思い起こすと、遥か昔の自らの体験が浮かんできます。それは社会人として駆け出しはじめ、4年目が過ぎたあたりだったかと思います。当時は技術力もネットもなく、ただただ手元にある知識と情報をもとに回路設計をおこなっていました。そのときの目標は「低消費電力発振器を作ること」でした。超低消費電力で動作するシステムを作るため、そのクロック源である低電力な発振回路が必要でした。

たしか時計用 32768Hz 水晶振動子と CMOS 4069 HEX インバータを使って発振回路を組もうとしたものと思います。4069 自体がアンバッファ (unbuffered) 型か分かりませんが、すくなくとも発振回路としてはアンバッファ型のインバータである必要性は理解していたはずで、アンバッファ型のもの(U サフィックス)を用いていたはずです。

しかしこれが発振しません…。どこかに「簡単に発振する」というような記述を見つけたりしていましたが、これが発振しません…。どの素子をどうやっていじればいいのか分からなかったので、適当にカット・アンド・トライをしてみましたが、発振しません…。結局そのときは諦めて、違う周波数の違う種類の振動子(たしか450kHzのセラミック振動子)、そして違う回路を使ってなんとかでっちあげたような微かな記憶があります。それ以来、32768Hz に手を出すことなく、いままで歩んできました。自分としては、32768Hz の水晶振動子は「鬼門」とも言える感覚をもっていました。

とある実験用に購入してあった「鬼門」の 32768Hz を発振 させてみる

今回、とある実験用に 32768Hz の水晶振動子を秋月電子で購入しました。SII の VT-200-F というものです。

回路は図1のようなもので帰還抵抗 R_F は $10M\Omega$ です。回路を製作して電源を繋いでみると、図2のようになんと、あっさり、発振します。波形は上がインバータ出力で、下がインバータ入力です。プロープの入力インピーダンス $10M\Omega$ でも入力のバイアスに影響を与え、発振が停止してしまいましたので、入力は1nFのコンデンサを間に挟んでAC結合として測定しています(そのため中央がゼロVです)。

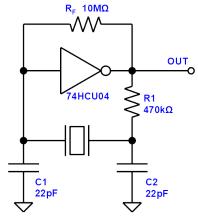


図 1.32768Hz 水晶振動子の発振回路

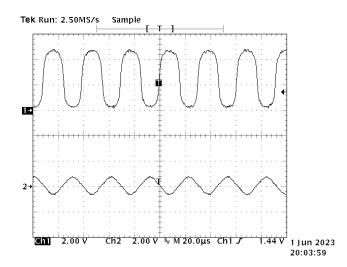


図 2. 発振波形(上がインバータ出力、下がインバータ入力)。 こんなにあっさり発振するとは…

「若い頃、あんなに発振しなかった記憶があるのに、なぜ?」と考えてみると、多分帰還抵抗 R_F が小さかった($1M\Omega$ とか 470k Ω)のではないかと想像できます。帰還抵抗が小さいことによりインバータの増幅回路のゲインが低下してしまい、系全体のループ・ゲインが 1 を割っていたか(ましてや 4069 を使っていたため。今回は 74HCU04 を使用)、もしくは RI を接続しなかったために、過大入力(以降に示す「ドライブ・レベル」の過大)により水晶振動子を破壊してしまっていたのかもしれません…。

アナログ・デバイセズ株式会社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。 ©2024 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

Rev. 0

本 社/〒105-7323 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング

アナログ電子回路技術ノート

TNJ-099

前々回と前回、そして今回は

今回でこの CDC シリーズも 3 回目です。今回で最終回になります。前々回と前回の Web ラボは CDC が Σ Δ ADC とほとんど同じであることを示し、まずその Σ Δ ADC がどのように動作するのか、どのように「ノイズ・シェーピング」という機能を実現しているのか、について説明しました。さらにその特性をAD7401 という Σ Δ 変調器を用いて実測しデモしてみました。

つづいて Σ Δ ADC と CDC とのブロック図による比較を行い、それらが確かにほとんど同じであることを示してきました。

今回は…

今回はいよいよ CDC を使って 32768Hz の水晶振動子の並列容量 を測定して素子パラメータを得てみます。まず測定の前に、水晶振動子の等価回路を示し、素子パラメータの求め方を確認しておきます。以降に示すように、水晶振動子のパラメータ全容は、並列容量を測定することが、それを解き明かす取っ掛かりになります。

つづいて、CDC AD7150 による測定回路が、水晶振動子の等価回路における「ドライブ・レベル」と呼ばれる最大励振電力の限界に達していないかという、測定上の懸念点について説明し、現実的にはほぼ問題にならないことについて説明します。そしていよいよ最後に AD7150 で 32768Hz の水晶振動子の並列容量を測定してみます。

32768Hz 水晶振動子の素子パラメータ (定数)

水晶振動子は LCR の直列回路に C が並列になった図 3 のような構成になっています。この図 3 の定数は VT-200-F の技術資料 [1] に記載がなかったので、他メーカのもの、[2] から引用して使っています。インダクタンスは適当な(妥当な)大きさにしてみました。 VT-200-F の並列容量が 0.9pF typ でこの[2]の水晶振動子が 1.2pF ですから、パラメータとしては VT-200-F を適切にあらわしているものではないとお考えください。

この図 3 は水晶振動子のインピーダンスを計算する回路です。 1A の電流を水晶振動子に加えて AC 解析を行い、そのときに得られる端子電圧がインピーダンスになる (V=ZIで I=1A なので、V=Z) というシミュレーション方法を取っています。

シミュレーション結果を図 4 に示します。実線(インピーダンスの大きさ)が下に凸になっているところが直列共振周波数 f_s で、上に凸になっているところが並列共振周波数 f_p です。

ここで f_S と f_P との関係は、並列容量 C_0 と直列容量 C_1 の比として表すことができ[3]、

$$f_P = f_S \sqrt{1 + \frac{C_1}{C_0}} \tag{1}$$

この式を変形すると

$$C_1 = \left[\left(\frac{f_P}{f_S} \right)^2 - 1 \right] C_0 \tag{2}$$

として並列容量 C_0 から直列容量 C_1 を求めることができます。シミュレーション結果から、 $f_S=32762.3$ Hz, $f_P=32826.5$ Hzとなっていますので、並列容量 $C_0=1.2$ pFから直列容量を $C_1=4.71$ fFとして計算することができます(図3と比較しても合っていますね)。

直列抵抗は一般的にカタログ上に記載があり(発振余裕度の評価のため)、[1]では $R_1=50$ k Ω max、[2]では $R_1=90$ k Ω max になっています。直列共振周波数 f_S においては直列容量 C_1 とインダクタンス L_1 が直列共振によりショート状態になりますので、この周波数では $R_1=90$ k Ω が見えることになります。図4のシミュレーション結果も約90k Ω になっていることが分かります。

この直列共振周波数は

$$f_S = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}\tag{3}$$

になりますから、

$$L_1 = \frac{1}{C_1 (2\pi f_S)^2} \tag{4}$$

として L_1 を求めることができます。図 4 の結果からは 5010H として計算できます。図 3 とも近い値になります。

ここまではシミュレーション回路を示し、シミュレーション結果の数値から逆に辿っていく形でそのシミュレーション回路の 定数を得てみました。これにより定数を求める計算方法(計算 手順)が正しいことが分かりました。

実際の水晶振動子の共振周波数を測定してみる

図 5 は購入した 32768Hz の水晶振動子 VT-200-F の直列・並列共 振周波数を測定する回路です。

抵抗 R_Mの電圧降下をネットワーク・アナライザで測定する方法です。直列共振のときに水晶振動子のインピーダンスが最小になりますので、このとき端子電圧値が最大となり、並列共振のときに水晶振動子のインピーダンスが最大になりますので、このとき端子電圧が最小になります。つまり図 4 とは逆のプロットになりますので、評価時にはその点に注意してください。

.ac dec 1000000 32668 32868

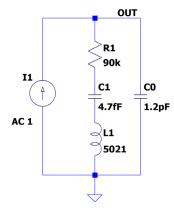


図 3.32768Hz の水晶振動子の素子定数[2] (VT-200-F ではない)。インダクタンスは適当な(妥当な)数値を設定

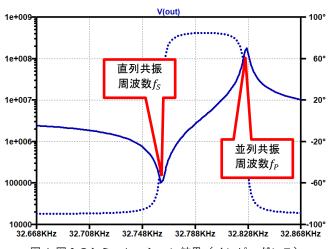


図 4. 図 3 のシミュレーション結果(インピーダンス)

TNJ-099

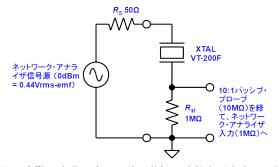


図 5. 実際の水晶の直列・並列共振周波数を測定する回路

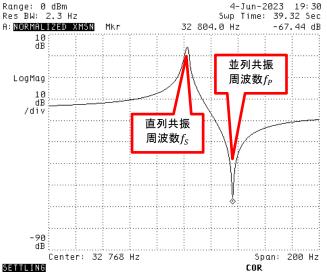


図 6. 図 5 の回路で VT-200-F の直列・並列共振周波数を測定した結果。 $f_S = 32770$ Hz, $f_P = 3280$ 4Hzになった

水晶振動子のドライブ・レベルに注意

水晶振動子には「ドライブ・レベル(絶対最大励振レベル)」と呼ばれる、図 3 の抵抗成分 R_1 で消費される電力レベル(実際は振動子を振動させる機械的最大エネルギ)が決められています。VT-200-F の場合は 1μ W です。図 5 の回路では 0dBm 駆動で、抵抗 R_M によって最大電流が 0.44μ A に制限されますので、[1]に示される $R_1=50$ k Ω において 1μ W の条件を超えることはありません。

図 6 にネットワーク・アナライザで測定した結果を示します。 直列共振周波数 $f_s=32770$ Hz、並列共振周波数 $f_P=3280$ 4Hzになりました。発振周波数が 32768Hz で、本来であれば直列共振周波数は 32768Hz より「若干」低くなるのですが、測定結果は 2Hz ほど高い結果になっています。測定系が原因かと調べてみましたが、原因を見つけることができませんでした(そのため以降では、直列共振周波数 $f_S=32768$ Hzとして取り扱っていきます)。

ともあれここに並列容量が分かれば(といってもカタログから 0.9pF max となってはいるのですが…)水晶振動子 VT-200-F の素子パラメータ(定数)を求めることができるわけです。なお直列抵抗については図 5 or R_M を数 10k Ω にして、直列共振周波数において抵抗分圧の計算で測定結果から概略を得ることができます(ドライブ・レベルに注意が必要ですが)。

CDC AD7150 で並列容量を測定してみる

この技術ノート・シリーズの目的は、水晶振動子の等価電子回路パラメータのうち、端子間並列容量を測定しようというものでした。いよいよここではアナログ・デバイセズの CDC AD7150の評価ボード、EVAL-AD7150EBZ(図7)を用いてみたいと思います。

ちょっと考えると微小容量測定では近隣の浮遊容量は大丈 夫なのか

ふたつの導体が近接すると容量を形成します。想定外に発生する容量のことを「浮遊容量」と呼びます。この CDC での測定対象の付近にも、浮遊容量が発生します。ちょっと考えると「微小容量測定では近隣の浮遊容量は大丈夫なのか?」という疑問が生じることでしょう。

CDC は図8のように目的とする被測定容量 C_X (これまでこの技術ノートでは C_{DUT} として示してきたもの) を CIN と EXC の間に接続します。このように接続することで、対地浮遊容量の影響を大きく軽減してくれます。

この性能はデータシート[4]に記載があり、Capacitance Input Offset Error とか、Input Gain Error として CIN to GND、EXC to GND の対地浮遊容量による誤差の記載があります(一例図 9)。それぞれのグラフを見てみると 100pF 以下であれば十分に誤差が小さいことが分かります。よく出来ています…。

浮遊容量としては 100pF なぞありえませんが(現実は数 pF のオーダ)、ここでは接続するケーブルのことも考慮する必要があります。図 10 は今回実験に使用した SMB コネクタがついた 50 Ω 同軸ケーブルです。50 Ω の同軸ケーブルは容量が 1m あたり 100pF となっており、この長さを短めにしておくことが精度よい測定を実現するポイントといえるでしょう。



図 7. AD7150 評価ボード EVAL-AD7150EBZ

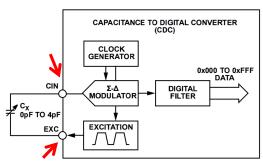


図 8. CDC では被測定容量を CIN と EXC の間に接続する

Rev. **0** -3/5 -

アナログ電子回路技術ノート

TNJ-099

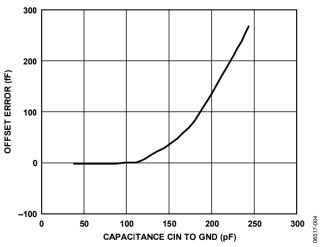


Figure 4. Capacitance Input Offset Error vs. Capacitance CIN to GND, $V_{DD} = 3.3 V$, EXC Pin Open Circuit

図 9. AD7150 の対地浮遊容量による影響の例 (CIN 対 GND [4])



図 10. 測定に使用した SMB コネクタ付き 50 Ω 同軸ケーブル

ドライブ・レベルについて確認しておく

ここまで水晶振動子のドライブ・レベルに注意が必要と説明してきました。

AD7150 は測定周波数 (EXC のトグル周波数) が固定です。周波数は 32kHz typ で水晶振動子の周波数 32768Hz とだいぶ近くなっています、max 値は 32.8kHz であり、水晶振動子の周波数を超えてはしまっていますが、たった 1 台の実験で使うだけなので、ここでは typ での数値 (周波数) を基本としてドライブ・レベルを確認しておきましょう。

なお水晶振動子としてシミュレーションに使用する回路は図 3 のもの (VF-200-F ではない。[2] のもの) を用いることにします。 EXC から加える電圧 V_{EXC} は ± 1.65 V (3.3V の 1/2) とします。

図 11 に LTspice でシミュレーションした結果を示します。この 水晶振動子の最大ドライブ・レベルは 1μ W ですが、32650Hz く らいまではこのドライブ・レベル (1e-006) を超えていないことが分かります。AD7150 の測定周波数のバラツキ範囲内に水晶振動子のドライブ・レベルの危険領域はあるものの、問題なさそうだということが分かります(EXC の周波数は実験時に当然確認が必要ですが)。

CDC AD7150 で VF-200-F を測定してみる

それではいよいよ EVAL-7150EBZ を用いて VF-200-F の並列容量 C_0 を測定してみましょう。実験に使用した AD7150 の測定周波

数(EXC のトグル周波数)は、オシロスコープでの観測から、32.0513kHzになっていることを確認し、問題なしです。

図 12 は評価ボードのソフトウェアのようすです。測定結果として 0.8696pF という数値になっていることが分かります。これは VT-200-F の製品仕様書 [1]の数値 0.9pF とかなり近い値になっています。

実際は VT-200-F の製品仕様書に並列容量数値が出ているので、本来は測定する必要もないでしょうが、未知の水晶振動子の素子パラメータを得てみたいときにこの方法が有効といえるので、ここではデモとして実験しています。

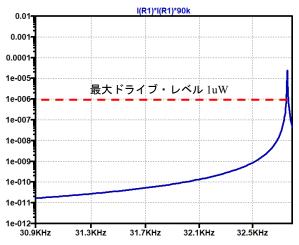


図 11. CDC の EXC 端子から[2]の推奨を励起したときのドライブ・レベル。32650Hz くらいまでなら大丈夫そうだ(EXC発振周波数のバラツキ範囲内でシミュレーション)



図 12. CDC AD7150 の評価ボード EVAL-AD7150EBZ のソフトウェアで VF-200-F を測定したようす (測定結果が平均 0.8696pF になっている。なお CH2 はデフォルト設定で基板上に形成されている容量を測定している)

Rev. **0** — 4/5 —

アナログ電子回路技術ノート

TNJ-099

VF-200-F の各パラメータを計算してみる

ここまでの測定結果(図 6、図 12)から VF-200-F の各素子パラメータを計算してみましょう。測定結果から並列容量 C_0 = 0.8696pF、直列共振周波数 f_S = 32768Hz、並列共振周波数 f_P = 32804Hzとなりました。これらからまず、直列容量 C_1 を式(2)で求めることができます。計算すると C_1 = 1.912fF となります。さらに式(4)からインダクタンス L_1 = 12340Hと求めることができます。

最後は直列抵抗 R_1 についてですが、繰り返しますが、直列抵抗 R_1 については図 5 の R_M を数 $10k\Omega$ にして、直列共振周波数において抵抗分圧の計算で測定結果から概略を得ることができます(ドライブ・レベルに注意が必要ですが)。今回はこの測定は行わず、製品仕様書の数値 $R_1=50k\Omega$ をそのまま利用することとしましょう。

このようにEVAL-AD7150EBZとネットワーク・アナライザを用いて、水晶振動子の各パラメータを測定することができるわけです。

おまけ「実際の発振回路でのドライブ・レベル」 の測定

補足でご紹介しておきましょう。水晶振動子のドライブ・レベル P_D は、一般的に図 13 のように水晶振動子の端子のところに電流プローブを接続して、そこに流れる電流I(実効値)と直列抵抗 R_1 により、

$$P_D = I^2 R_1 \tag{5}$$

として求めることができます。しかし実際は電流プローブのクランプ部分のサイズが大きかったりして、測定に困難度が伴うことも意外と多いのではと思います…。

さいごに

3回シリーズとなった CDC の話題。CDC と同じ構成である Σ Δ ADC の説明から始まり、CDC の動作、そして水晶振動子の容量を測定してみることがらについて順番に説明してきました。それぞれ探求してみると、非常に興味深い内容でありました。個人的には CDC の動作が Σ Δ ADC とこれほどまでに近いのか!と驚いたことが収穫だったといえるでしょう。

皆様にもこの技術ノート・シリーズが幾ばくかでもご参考になれば、私も幸甚でございます(^o^)。

参考文献

- [1] VT-200-F 製品仕様書, セイコーインスツル株式会社
- [2] CM8V-T1A 0.3 Tuning Fork Crystal 32.768kHz datasheet, Micro Crystal Switzerland
- [3] 石井 聡; 電子回路設計のための電気/無線数学, CQ 出版社
- [4] AD7150 Datasheet, Analog Devices.

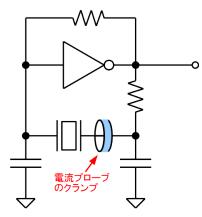


図 13. 実際の水晶発振回路ではドライブ・レベルは電流プローブでクランプして測定する

Rev. **0** — 5/5 —